

Introdução a Microeletrônica

## Relatório Transístores do tipo MOSFET

MATHEUS FRANCISCO BATISTA MACHADO

Professor:

TIAGO OLIVEIRA WEBERA

### 1 Introdução

O trabalho realizado tem função de mostrar o comportamento e funcionamento da curva corrente de dreno por tensão entre dreno e fonte de um transístor do tipo MOS. Assim fazendo a comparação dos resultados obtidos por cálculo manual e obtidos com simulador elétrico Ltspice.

#### 2 Simulação de um transístor do tipo NMOS

Foi simulado para um transístor NMOS no software Ltspice utilizamos o modelo N1u Nesta simulação será adicionado uma fonte de tensão entre a porta e fonte Vgs e uma fonte de tensão entre o dreno e a fonte Vds. A análise ira considerar a fontes variando de 0 até 5V.  $V_{DS}$  varia com passo de 0.01 e enquanto  $V_{GS}$  varia com um passo de 0.5. As medidas do transístor são 1,5um L (length) e 3um w (width).

O gráfico da Figura 1 mostra a curva de Id por  $V_{DS}$  para os diferente valores de  $V_{GS}$  simulados. No entanto podemos perceber que na simulação a região de saturação ocorre um pouco antes da região calculada pela formula devido não levarmos em conta alguns fatores do transístor, como o  $u_n$  e  $C_{ox}$ , por esse motivo nossa curva mostrando as regiões de saturação parecem um pouco depois do real motivo da saturação.

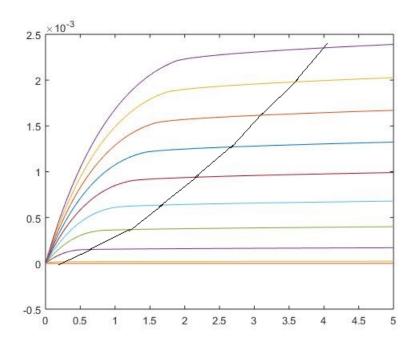


Figure 1: Simulação de um transistor tipo MOS

As regiões de operação do transistor são:

- Região de Corte: quando  $V_{GS} < V_{th}$ , onde VGS é a tensão entre a porta (gate) e a fonte (source). O transistor permanece desligado, e não há condução entre o dreno e a fonte. Enquanto a corrente entre o dreno e fonte deve idealmente ser zero devido à chave estar desligada, há uma fraca corrente invertida.
- Região de Triodo ( ou região linear): quando  $V_{GS} > V_{th}$  e  $V_{DS} < V_{GS}$   $V_{th}$  onde  $V_{DS}$  é a tensão entre dreno e fonte. O transístor é ligado, e o canal que é criado

permite o fluxo de corrente entre o dreno e fonte. O MOSFET opera como um resistor, controlado pela tensão na porta. A corrente do dreno para a fonte é:  $I_D = Kp(W/L)(V_{GS} - V_{th})V_{DS} - 1/2(V_{DS})^2$ 

• Região de Saturação: quando  $V_{GS} > V_{th}$  e  $V_{DS} > V_{GS}$  -  $V_{th}$ . O transístor fica ligado, e um canal que é criado permite o fluxo de corrente entre o dreno e a fonte. Como a tensão de dreno é maior do que a tensão na porta, uma parte do canal é desligado. A criação dessa região é chamada de "pinch-off". A corrente de dreno é agora relativamente independente da tensão de dreno (numa primeira aproximação) e é controlada somente pela tensão da porta de tal forma que :  $I_D = (1/2)Kp(W/L)(V_{GS} - V_{th})^2$ 

Como podemos percebe na figura 1 temos uma reta onde passa pelos pontos onde  $V_{DS} = V_{GS} - V_{th}$  podemos considerar o inicio do ponto de saturação da corrente  $I_D$  para os pontos

Table 1: Tabela de  $V_{DSsat}$  para  $V_{GS}$  variando

Table 1: Tabela de V DSsat Para		
Valores de VDS de saturação	VGS	VTH
0,2	1	0,8
0,7	1,5	0,8
1,2	2	0,8
1,7	2,5	0,8
2,2	3	0,8
2,7	3,5	0,8
3,2	4	0,8
3,7	4,5	0,8
4,2	5	0,8

Também podemos obter a corrente de saturação na tabela 2

Table 2:  $I_D$ na zona de saturação calculada para as variações de Vgs

Valores de ID na região de saturação	VGS	VTH	Kp	$\mathbf{W}$	$oldsymbol{\mathbf{L}}$
4,8*10^-6	1	0,8	120*10^-6	3*10^-6	1,5*10^-6
58,8*10^-6	1,5	0,8	120*10^-6	3*10^-6	1,5*10^-6
172,8*10^-6	2	0,8	120*10^-6	3*10^-6	1,5*10^-6
346,8*10^-6	2,5	0,8	120*10^-6	3*10^-6	1,5*10^-6
580*10^-6	3	0,8	120*10^-6	3*10^-6	1,5*10^-6
874,8*10^-6	3,5	0,8	120*10^-6	3*10^-6	1,5*10^-6
1228,8*10^-6	4	0,8	120*10^-6		'
1642,8*10^-6	4,5	0,8	120*10^-6	3*10^-6	1,5*10^-6
2116,8*10^-6	5	0,8	120*10^-6	3*10^-6	1,5*10^-6

# 3 Parte 2- Simulação para comparar valor da corrente

Foi realizado a simulação para um transístor NMOS do mesmo modelo do anterior com o mesmo comprimento e largura e com  $V_{DS}=2V$  e  $V_{GS}=1V$  variando . Logo em seguida foi realizado os cálculos manuais para a corrente. Como podemos perceber o calculo será realizado com  $V_{th}=0.8$  dado o arquivo cmosedmodels.txt, com isso para  $V_{DS}=2V$  e  $V_{GS}=1V$  podemos perceber que a corrente esta na zona de saturação dado que e  $V_{DS}>V_{GS}$  -  $V_{th}$ , temos 2>1-0.8, então temos  $I_D=(1/2)120*10^{-6}(3*10^{-6}/1.5*10^{-6})(0.2)^2=4.8*10^{-6}$ .

Segue o gráfico da simulação realizada no ltspice.

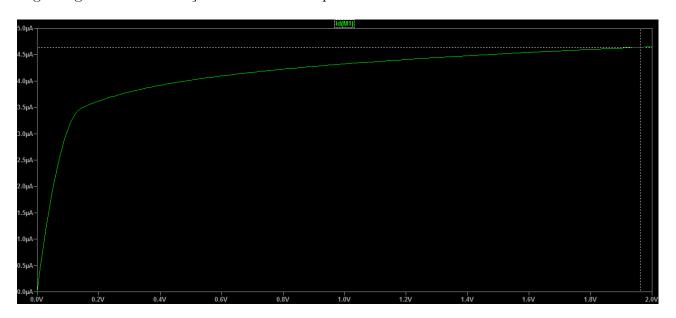


Figure 2:

#### 4 Parte 3- Realizar simulação e calcular correntes.

Nesta etapa iremos realizar o passo 1 e 2 novamente porém mudaremos o valor do W (width) para 9.2um

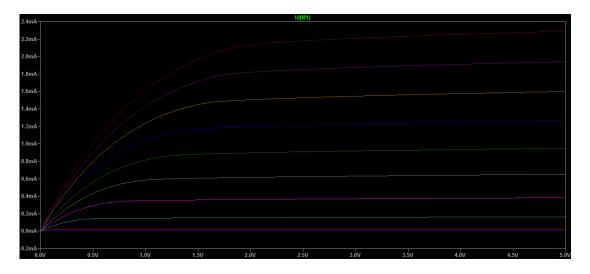


Figure 3: Simulação W = 9.6

Após a simulação começamos a calcular a corrente, porém devemos entender que quando  $V_{GS} > V_{th}$  estamos na região de corte onde a corrente é zero, logo em seguida entramos na região de triodo, onde para calcular a corrente é  $I_D = Kp(W/L)(V_{GS} - V_{th})V_{DS} - 1/2(V_{DS})^2$ 

, quando  $V_{DS} > V_{GS}$  -  $V_{th}$  estamos na região saturada. Então iremos calcular a corrente para a região saturada utilizando a formula é  $I_D = (1/2)Kp(W/L)(V_{GS} - V_{th})^2$ 

Como podemos perceber na Figura 4 que quando  $V_{GS} < V_{th}$  temos a região de corte logo a corrente  $I_D=0$  e para  $V_{GS}>V_{th}$  e  $V_{DS}>V_{GS}$  -  $V_{th}$  estamos na zona de saturação

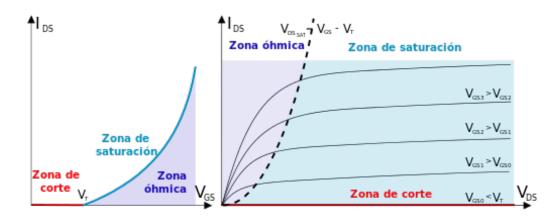


Figure 4: Zona de operação do transistor

Na tabela 3 temos os  $I_D$  calculados para a Figura 3, no caso percebemos uma pequena diferença entre os  $I_D$  calculado para o simulado

Table 3:  $I_{D}$  calculado para simulação da figura 3

Valores de ID na região de saturação	VGS	VTH	Kp	W	L
0,00001472	1	0,8	120*10^-6	9,2*10^-6	1,5*10^-6
0,00018032	1,5	0,8	120*10^-6	9,2*10^-6	1,5*10^-6
0,00052992	2	0,8	120*10^-6	9,2*10^-6	1,5*10^-6
0,00106352	2,5	0,8	120*10^-6	9,2*10^-6	1,5*10^-6
0,00178112	3	0,8	120*10^-6	9,2*10^-6	1,5*10^-6
0,00268272	3,5	0,8	120*10^-6	9,2*10^-6	1,5*10^-6
0,00376832	4	0,8	120*10^-6	9,2*10^-6	1,5*10^-6
0,00503792	4,5	0,8	120*10^-6	9,2*10^-6	1,5*10^-6
0,00649152	5	0,8	120*10^-6	9,2*10^-6	1,5*10^-6

#### 5 Parte 4: Calcular resistência incremental entre Dreno e Fonte do transistor

Para figura 3 foi calculado a resistência incremental, entre o Dreno e Fonte do transistor, para uma variação de Vds de aproximadamente 0,5V sem pontos que estão acima da zona de saturação os resultados obtidos estão na tabela 4.

	Table 4: Calculo das Resistencia incremental						
Vgs	Id1	Id2	dV	delta Id	Resistencia incremental		
1	1,5933057E-05	1,6025731E-05	0,5	9,26739999999988E-08	5395256,49049363		
1,5	0,00014801091	0,00014894456	0,5	9,33650000000004E-07	535532,587157926		
2	4,35775324958437E-16	0,0003656148	0,5	0,0003656148	1367,55951892701		
2,5	0,00062799945	0,00063236861	0,5	4,3691599999996E-06	114438,473299217		
3	0,00092431392	0,00093075883	0,5	6,44491000000003E-06	77580,6023668286		
3,5	0,0012408277	0,0012498412	0,5	9,0134999999994E-06	55472,3470350034		
4	0,0015713736	0,001582821	0,5	1,14474000000003E-05	43678,0404283931		
4,5	0,0019111097	0,001925327	0,5	1,4217300000001E-05	35168,4215709029		
5	0,002257317	0,0022743258	0,5	1,7008800000001E-05	29396,5476694416		

Na tabela esta sendo mostrado apenas um calculo da resistência incremental pois para cada  $V_{GS}$  variado para um  $\Delta V_{DS}e\Delta Id$  temos uma resistência incremental igual. A ligação dos contactos do dreno e da fonte ao canal é feita através de materiais que apresentam uma certa resistência pelo que, em geral, deve ter-se em linha de conta a resistência associada ao dreno e a resistência associada à fonte. O efeito destas resistências nas tensões aos terminais do dispositivo podem ser expressas como  $U'_{DS} = U_{DS} + (R_{fonte} + R_{dreno})I_D$  logo  $U'_{GS} = U_{GS} + R_{fonte}I_D$ . As características estacionárias vão portanto ser alteradas, nomeadamente a entrada em saturação, para as mesmas tensões  $U_{GS}e$   $U_{DS}$  aos terminais, dá-se para um  $I_D$  mais baixo.

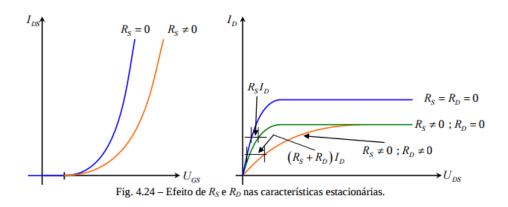


Figure 5: Gráfico da resistência incremental

Percebemos que ao aumentar a resistência de saída das fontes de corrente conseguimos um ganho maior, além de minimizar o erro de corrente.

## 6 Parte 5: Comparar pequenas variações em $V_{GS}eV_{DS}$

A partir de resultados obtidos na parte 3 do experimento referente a figura 3 onde nosso W=9.6 variamos alguns parâmetros para perceber se há alguma influencia na corrente de Id, logo percebemos que variações de  $V_{GS}$  influencia um pouco mais na corrente que variações de  $V_{DS}$ . Segue os cálculos abaixo na tabela.

Table 5: Calculo de Id para pequenas variações.

$\mathbf{W}$	L	Vds	Vgs	Id Calculado	Id Simulado
9,2E-06	1,5E-06	2	1	0,000368	348.25973*10^-6
1,012E-05	1,5E-06	2	1	0,0004048	384.73386*10^-6
8,28E-06	1,5E-06	2	1	0,0003312	311.81927*10^-6
9,2E-06	1,65E-06	2	1	0,000334545454545	327.72891*10^-6
9,2E-06	1,35E-06	2	1	0,000408888888889	384.6806*10^-6
9,2E-06	1,5E-06	2,2	1	0,00052992	349.74161*10^-6
9,2E-06	1,5E-06	1,8	1	0,00023552	347.12711*10^-6
9,2E-06	1,5E-06	2	1,1	0,00029808	31.977109*10^-6
9,2E-06	1,5E-06	2	0,9	0,00044528	4.4696761*10^-6

#### 7 Conclusão

Após os experimentos realizados pode-se concluir que houve um aprendizado grande na parte de simulação elétrica devido não conseguir, aprendendo como usar o Itspice para simular um transístor com fontes  $V_{GS}$ e  $V_{DS}$ , aprender as influencias de um transístor e conhecer as regiões de atuação, também aprendemos a calcular a corrente de dreno em cada região: triodo e saturação como foi realizado nos experimentos acima juntamente com a relação corrente de dreno percebemos que ela não depende de  $V_{DS}$  e vimos que ela tem um relação quadrática com  $V_{GS}$ .